High Power Infrared Emitter (940 nm)

IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung

Version 1.1 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2

SFH 4244



Features:

- High Power Infrared LED
- · Short switching time

Applications

- · Infrared Illumination for cameras
- IR data transmission
- · Sensor technology

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471

ATTENTION -Observe Precautions For Handling -Electrostatic Sensitive Device



Besondere Merkmale:

- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- Kurze Schaltzeit

Anwendungen

- · Infrarotbeleuchtung für Kameras
- IR Datenübertragung
- Sensorik

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

ATTENTION - Observe Precautions For Handling - Electrostatic Sensitive Device





Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Radiant Intensity	Ordering Code
Тур:	Strahlstärke	Bestellnummer
	I _F = 70 mA, t _p = 20 ms	
	I _e [mW/sr]	
SFH 4244	11 (≥ 4)	Q65110A7516

Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr

Maximum Ratings $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op};T_{stg}$	-40 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V _R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I _F	70	mA
Surge current Stoßstrom $(t_p = 100 \mu s, D = 0)$	I _{FSM}	0.7	А
Total power dissipation Verlustleistung	P _{tot}	140	mW
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	V _{ESD}	2	kV
Thermal resistance junction - ambient 1) page 12 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung 1) Seite 12	R _{thJA}	500	K/W
Thermal resistance junction - soldering point 2) page 12	R _{thJS}	280	K/W
Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle ^{2) Seite 12}			

Characteristics $(T_A = 25 \text{ °C})$ Kennwerte

Parameter		Symbol	Values	Unit
Bezeichnung		Symbol	Werte	Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	λ_{peak}	950	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ($I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	$\lambda_{centroid}$	940	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 10 \text{ ms}$)	(typ)	Δλ	42	nm
Half angle Halbwinkel	(typ)	φ	± 60	0
Active chip area Aktive Chipfläche	(typ)	А	0.04	mm ²
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	(typ)	LxW	0.2 x 0.2	mm x mm
Rise and fall time of I $_{\rm e}$ (10% and 90% of I $_{\rm emax}$) Schaltzeit von I $_{\rm e}$ (10% und 90% von I $_{\rm emax}$) (I $_{\rm F}$ = 70 mA, R $_{\rm L}$ = 50 Ω)	(typ)	t _r , t _f	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung $(I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms})$	(typ (max))	V _F	1.6 (≤ 2)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 500 \text{ mA}, t_p = 100 \mu \text{s}$)	(typ (max))	V _F	2.4 (≤ 3)	V
Reverse current Sperrstrom (V _R = 5 V)	(typ (max))	I _R	not designed for reverse operation	μΑ
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss $(I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms})$	(typ)	Фе	35	mW



Parameter		Symbol	Values	Unit
Bezeichnung		Symbol	Werte	Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e $(I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 10 \text{ ms})$	(typ)	TC _I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 10 \text{ ms}$)	(typ)	TC _V	-3.5	mV/K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge $(I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 10 \text{ ms})$	(typ)	TC _λ	0.3	nm / K

Grouping ($T_A = 25 \, ^{\circ}C$) Gruppierung

Group	Min Radiant Intensity	Max Radiant Intensity	Typ Radiant Intensity
Gruppe	Min Strahlstärke	Max Strahlstärke	Typ Strahlstärke
	$I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$I_F = 70 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$I_F = 500 \text{ mA}, t_p = 25 \mu \text{s}$
	I _{e, min} [mW / sr]	I _{e, max} [mW / sr]	I _{e, typ} [mW / sr]
SFH 4244-P	4	8	30
SFH 4244-Q	6.3	12.5	50
SFH 4244-R	10	20	75

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

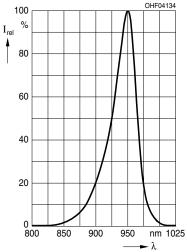
Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).



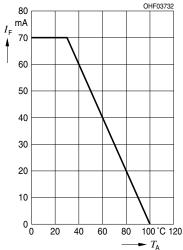
Relative Spectral Emission ^{3) page 12} Relative spektrale Emission ^{3) Seite 12} $I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^{\circ}C$





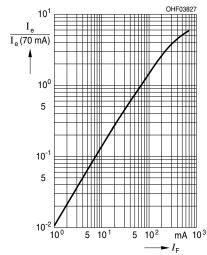
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$$I_{F, \text{max}} = f(T_A), R_{thJA} = 500 \text{ K/W}$$



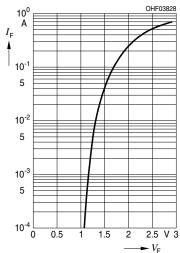
Radiant Intensity 3) page 12 Strahlstärke 3) Seite 12

 $I_e/I_e(70 \text{ mA}) = f(I_F)$, single pulse, $t_p = 25 \mu s$, $T_A = 25^{\circ} C$



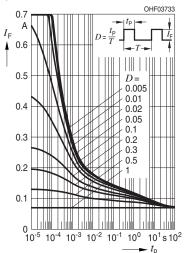
Forward Current 3) page 12
Durchlassstrom 3) Seite 12

 $I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu s$, $T_A = 25^{\circ}C$



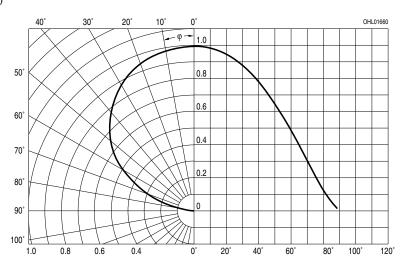
Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit

 $I_F = f(t_p)$, $T_A = 25$ °C, duty cycle D = parameter



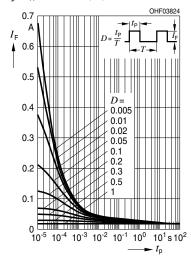
Radiation Characteristics 3) page 12 Abstrahlcharakteristik 3) Seite 12

 $I_{rel} = f(\phi)$

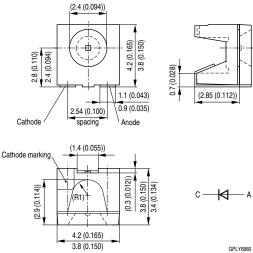


Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit

 $I_F = f(t_n)$, $T_A = 85$ °C, duty cycle D = parameter



Package Outline Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Package

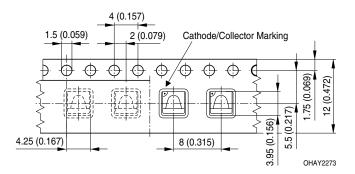
SIDELED, cathode marking: bevelled edge, clear resin

Gehäuse

SIDELED, Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke, klarer Verguss



Method of Taping Gurtung

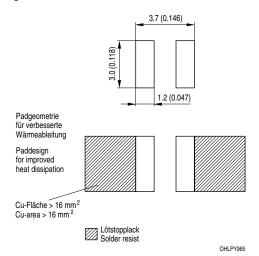


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Note: Packing unit 2000/reel, ø180 mm

Anm.: Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign

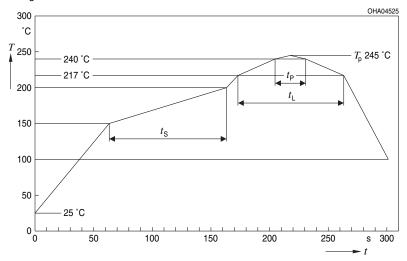


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).



Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



Profil-Charakteristik	Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit	
Profile Feature	Symbol	Minimum	Recommendation	Maximum	Unit	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s	
Time t _s T _{Smin} to T _{Smax}	t _s	60	100	120	S	
Ramp-up Rate to Peak*) T _{Smax} to T _P			2	3	K/s	
Liquidus Temperature	T _L	217			°C	
Time above Liquidus temperature	t _L		80	100	s	
Peak Temperature	T _P		245	250	°C	
Time within 5 °C of the specified peak temperature T _P - 5 K	t _P	10	20	30	s	
Ramp-down Rate* T _p to 100 °C			3	4	K/s	
Time 25 °C to T _P				480	S	

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component



^{*} slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
- (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Glossary

- Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm² each
- Thermal resistance: junction -soldering point mounted on metal block
- Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm²
- Wärmewiderstand: Sperrschicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block
- Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求; 按照中国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Osram Opto Semiconductor: SFH 4244-Z